一个磁垒纳米结构中的磁阻效应

孔永红

(湖南科技学院电子工程与物理系,湖南 永州 425100)

摘 要:提出了一个磁阻器件,其可以通过在GaAs半导体异质结的上下表面沉积2个磁条实现。由于电子通过器件的平行和反平行磁化构型的透射几率显著不同,因而该器件拥有相当的磁阻效应。 关键词:磁垒纳米结构;磁阻效应;磁阻比率

中图分类号: R318.08

文献标识码: A

文章编号: 1673-9833(2007)02-0049-04

Magnetoresistance Effect in a Magnetic Barrier Nanostructure

Kong Yonghong

(Department of Electronic Engineering and Physics, Hunan University of Science and Engineering, Yongzhou Hunan 425100, China)

Abstract A Magnetoresistance device in a magnetically modulated two-dimensional electron gas, which can be realized experimentally by the deposition of two parallel ferromagnetic strips on the top and bottom of a semiconductor heterostructure, is proposed. It is shown that there exists a significant transmission difference for electrons through parallel and antiparallel magnetization configurations, which leads to a considerable magnetoresistance effect.

Key words: magnetic-barrier nanostructure; magnetoresistance effect; magnetoresistance ratio

0 引言

磁阻效应是指某些金属或半导体的电阻值随外加 磁场变化而变化的现象,磁阻是一个相对数值,用电 阻变化的百分比来表示,叫作磁阻比率。若磁阻比率 巨大,则称为巨磁阻效应。近年来,大磁阻效应,特 别是巨磁阻效应^{[11},已引起了广泛的关注。现在,磁 阻效应在磁信息存储方面^[2,3]已有了许多实际应用, 包括超灵敏磁传感器、读磁头、随机存储器等。一般 观察磁阻效应的结构包括两个磁层,中间为一个薄的 非磁层。在这样一个异质系统中,如果施加一个外磁 场,使系统由平行磁化构型变为反平行构型,其电阻 将发生很大变化,人们用这个电阻的变化来表征系统 磁阻效应的大小。实际应用时,人们希望磁阻器件在 相对小的转换磁场下拥有较高的磁阻比率。

为了获得大的磁阻比率,可选方案就是使用所谓 的磁或超导微结构,其形成在半导体异质结的二维电 子气(2DEG)上。在这种结构中,微磁铁或超导体提 供一个不均匀的磁场,局域地影响半导体中电子的运 动。Nogaret等人^[4]证实,在这样的杂化磁性材料和半 导体系统中拥有磁阻效应,而且,最近观察到了在4 K时系统的磁阻比率高达1000%^[5]。由于2DEG系统 内部Landau带结构导致的、在周期磁场中的磁阻振荡 也有报道^[6]。

最近,在磁调制半导体纳米体系中,与自旋无关的 磁阻效应也引起了广泛的兴趣^[7-12]。使用2DEG上的Delta 磁垒,Zhai等人^[7]提出了一个磁阻器件。他们发现,虽 然结构中平均磁场为零,但是这种系统拥有很高的磁 阻比率,而且其磁阻效应与常规的磁阻器件不同,没 有使用自旋自由度。这种系统的真实情况,即代替Delta 函数型采用严格的磁场形式,其磁阻效应也已有了相 关的研究^[8]。Yang等人^[9]研究了2DEG 遭受周期磁场调 制时的磁阻效应,发现这种周期调制的系统的磁阻比 率强烈地依赖于两个磁势之间的间距和周期的数目。

收稿日期: 2007-02-02

基金项目:湖南省教育厅科研基金资助项目(06C355),湖南科技学院科研基金资助项目(2005046)

作者简介:孔永红(1971-),男,湖南江永人,湖南科技学院讲师,硕士生,主要从事纳米物理研究.

在这个工作中,我们提出一种可选方式实现磁阻 效应。提出的磁阻器件是常规半导体异质结中的2DEG 受到一个垂直的磁场作用。实验上,这个磁阻器件可 以通过在半导体异质结的上和下表面沉积2个纳米磁 条实现^[13, 14],如图 1a)所示。平面方向磁化的磁条两 端产生边缘磁场,这些边缘磁场在2DEG上产生不均 匀的磁垒供电子输运。假设2磁条的长度是不对称的, 它们的右端之间相距L。这2个磁条到2DEG的距离也 不同,上面的磁条较下面的磁条离2DEG近,这样,它 们产生的磁垒具有不同的磁场强度(因为磁条到2DEG 的距离减少,磁场强度将增大)[15]。使用现代纳米技 术,可以精确设计,使这样一个系统达不到2磁条的 左端,以至于左端的边缘磁场可以忽略。假设在图 1a) 中2磁条的磁化方向是平行的,产生的磁场被粗略地 展现在图 1b)中。如图 1c)和图 1d)所示,为简化, 把磁垒近似为 Delta 函数^[16, 17], 且图 1c)和图 1d)分 别相当于2磁条的平行和反平行磁化构型。



图1 磁阻器件模型



$$B_{z}(x) = \left[B_{1}\delta\left(x + \frac{L}{2}\right) - \chi B_{2}\delta\left(x - \frac{L}{2}\right)\right]$$

其中: B_1 和 B_2 是2个δ磁垒的磁场强度;

L是它们之间的间隔;

 χ 表示磁化构型(±1或 *P*/*AP*)。

在单粒子、有效质量近似下,描述这样一个体系 的哈密顿量是

$$H = \frac{p_x^2}{2m_e^*} + \frac{\left[p_y + \frac{e}{c}A_y(x)\right]^2}{2m_e^*} + \frac{e\hbar g^*\sigma_z}{4cm_e}B_z(x), \quad (1)$$

其中: m_e^* 是有效质量; m_e 是自由电子质量; p_x, p_y 是电子的动量; g^* 是2DEG的有效Lande因子; $\sigma_{=+1/-1}$ 表示自旋向上/下电子。

器件的磁矢势以Landau规范写成 $\vec{A} = [0, A_{n}(x), 0]$,即

$$A_{y}(x) = \begin{cases} 0, & x < -\frac{L}{2}, \\ B_{1}, & -\frac{L}{2} < x < \frac{L}{2}, \\ B_{1} + \chi B_{2}, & x > \frac{L}{2}, \end{cases}$$
(2)

其满足
$$B_z(x) = \frac{dA_y(x)}{dx}$$
。
为了方便,引人2个特征量:

回旋频率
$$\omega_c = \frac{eB_0}{cm_e^*}$$
和磁长度 $l_B = \sqrt{\frac{\hbar c}{eB_0}}$,

这样,所有的相关量均可表示成无量刚的形式: 磁场 $B_{\underline{s}}(x) \rightarrow B_0 B_{\underline{s}}(x)$;磁矢势 $\overrightarrow{A} \rightarrow B_0 l_{\underline{s}} \overrightarrow{A}$; 坐标 $x \rightarrow l_{\underline{s}} x$;能量 $E \rightarrow \hbar \omega_c E(=E_0 E)$ 。 在计算中取 GaAs 材料($m_e^*=0.06m_e$, $g^*=0.44$)和 $B_0=0.1$ T,于是 $l_{\underline{s}}=81.3$ nm, $E_0=0.17$ meV。

由于系统沿着y方向平移不变,电子的总波函数 可写成 $\Psi(x, y)=e^{ik_y}\psi(x)$,其中 k_y 是电子y方向的波矢 分量。 $\Psi(x)$ 满足下面一维简化的 Schrodinger 方程:

$$\left\{\frac{d^2}{dx^2} - \left[k_y + A_y(x)\right]^2 + 2\left[E - \frac{m_e^* g\sigma_z}{4m_e} B_z(x)\right]\right\} \Psi(x) = 0_{\circ}(3)$$

引入有效势是有用的:

$$U_{eff}(x,k_{y}) = \frac{\left[k_{y} + A_{y}(x)\right]^{2}}{2} + \frac{m_{e}^{*}g^{*}\sigma_{z}B_{z}(x)}{4m_{e}},$$

显然,其不仅强烈地依赖于磁构型,而且还依赖于波 矢分量 k_y 。有效势对波矢 k_y 的依赖性表明电子的运动 是二维过程,而从有效势对磁构型 $B_z(x)$ 的依赖性,人 们可以看出:当图1的器件从P构型变成AP构型时, 有效势发生充分的变化。正是有效势对磁构型的依赖 性,才导致了所考虑的系统具有磁阻效应。

在每个区段,简化的一维 Schrodinger 方程(3)可 以严格地求解^[18-19],其中的波函数是平面波的线性组

合。在器件的左右区域,波函数可以写为

$$\Psi_{\text{teft}}(x,y) = \exp(ik_{y}y)[\exp(ik_{t}x) + \gamma\exp(-ik_{t}x)], x < -\frac{L}{2}$$
和
 $\Psi_{\text{right}}(x,y) = \tau\exp(ik_{y}y)\exp(ik_{x}x), x > \frac{L}{2},$
其中: $k_{l} = \sqrt{2E - [A_{yl}(x) + k_{y}]^{2}};$
 $k_{r} = \sqrt{2E - [A_{yr}(x) + k_{y}]^{2}};$
 $\gamma/\tau \neq D$ 新与透射波幅之比。
在中间区域, $-\frac{L}{2} < x < \frac{L}{2}$, 波函数可以假设为
 $\Psi_{in}(x,y) = \exp(ik_{y}y)[A\exp(ikx) + B\exp(-ikx)],$
其中: $k = \sqrt{2E - (B_{1} + k_{y})^{2}};$
 A 和 B \pounds 需要由边界条件来决定的待定常数。
于是,易得到透射系数 $T(E,k_{y}) = \frac{k_{r}}{k_{1}} |\tau|^{2},$ 而且,可以
从 Landauer-Buttiker 公式^[20]计算在零温时的弹道电导
 $G(E_{F}) = G_{0} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} T(E_{F}, \sqrt{2E_{F}}\sin\theta)\cos\theta d\theta,$ (4)
其中: $\theta \neq$ 相对于x 方向的入射角,电导以
 $G_{0} = \frac{2e^{2}m_{e}^{*}v_{r}L_{y}}{h^{2}}$ 为单位; v_{F} \pounds Fermi速度; L_{y} \pounds 系统纵向
的长度。
对一个磁阻器件,磁阻比率通常有两种定义^[7, 10]:
 $MRR = \frac{G_{p} - G_{AP}}{G_{p}} \xrightarrow{\alpha} G_{-G_{AP}}$ 和 $MMRR = \frac{G_{p} - G_{AP}}{G_{p} + G_{AP}},$ 其中
 G 和 G ,分别是器件平行和反平行磁化构型的电导。

*G_p*和*G_{Ap}*分别是器件平行和反平行磁化构型的电导。显然,对于一些情况使用不同的定义计算磁阻比率结果将不同,现在采用 MMRR 定义来研究磁阻效应。

虽然 Delta 函数 $B_z(x)$ 局部为无穷大,但是极化 $\frac{g^*m_e^*B_z(x)}{m_e}$ 对磁阻效应的影响却趋于整个无限的空间。

不过, Zeeman 耦合项对磁阻的影响取决于量 $\frac{g^* Bm_e^*}{4m_e}$,其 等于 0.036 9(当 B=5 及采用 GaAs 材料时)。与有效势 U_{eff} 中的其他项比较,Zeeman 项的值更小。因此,在 决定电子输运特性时与自旋有关的项作用很小^[7],故 在后面的讨论中将其忽略^[10]。

2 结果与讨论

为显示电子通过器件的 P和AP构型的透射,计算相应的透射系数 T_P和 T_{AP}。图 2显示了这些透射系数匹

配电子的入射能量对于不同的波矢 $k_y=0$ (实线)、1 (虚 线)和-1(点线),且图 2a)和图 2b)分别对应于 P构型和 AP构型,其中结构参数选为 $B_1=1.0$ 、 $B_2=1.2$ 和 L=3.0。从图 2可以看出,由于电子隧穿磁垒本征上是 一个二维过程,所以,对于 2种构型电子的透射谱均 显示了一个明显的、与纵向波矢有关的特点,正如先 前所证实的一样^[15]。而且,看到对于 P构型在低能区 存在几个不完全的共振峰。但是,当系统从 P构型转 为 AP构型时,从图 2b)可以看出,由于结构变化诱 发的有效势改变,电子的透射被大大改变了。对比 P构型, AP构型的透射曲线移向高能区,并被极大地镇 压,特别是低能共振峰几乎消失(因为 AP构型的有 效势使电子的共振隧穿不完全)。



图 2 电子的透射系数 Figure 2 The transmission probability of electrons

上述与构型有关的透射特色应该要反映在可测量 电导上,其通过电子的透射系数对入射角的积分得到 (如方程(4)所示)。计算也证实了*P*构型和*AP*构型 电导*G_P和G_{AP}之间的差别。*

在图 3 中展示了 G_P 和 G_{AP} 匹配 Fermi 能,其中结构 参数和图 2 相同,电导以 G_0 为单位。由于比较 P 构型 电子通过 AP 构型的透射系数大大减小,可以清楚地 看见电导 G_{AP} 被大大地镇压。正是这个对电导 G_{AP} 的镇 压,我们所考虑的器件才具有磁阻效应。图 3 显示了 器件的磁阻比率 *MMRR* 作为 Fermi 能的函数,一个相 当的磁阻效应可以清楚的看到,特别是在低能区更为 明显。当 Fermi 能变化时,磁阻效应改变它的程度。特别是,在某个低能值时,磁阻比率可以达到 100 %,而且随着增加 Fermi 能,磁阻比率减小。



Figure 3 The conductance for the parallel and anti-parallel magnetization configurations

3 结论

总之,基于不均匀磁场和2DEG的组合,我们提出 了一个磁阻器件,其实验上可以通过在常规的GaAs半 导体异质结上下表面沉积2个磁条来实现,理论上研 究了该器件的磁阻效应。计算表明,由于在P和AP构 型存在明显的隧穿差异(特别是对AP构型电子透射 的镇压),这个器件显示了一个相当的磁阻效应。

参考文献:

- Baibich M N, Broto J M, Fert A, et al. Giant Magnetoresistance of (001)Fe/(001)Cr Magnetic Superlattices[J]. Phys. Rev. Lett., 1988, 61(21): 2472-2475.
- [2] Prinz G A. Device physics Magnetoelectronics [J]. Sciences, 1998, 282(5394): 1660-1662.
- [3] Wolf S A, Awschalom D D, Buhrman R A, et al. Spintronics: A spin-based electronics vision for the future
 [J]. Ibid, 2001, 294 (5546): 1488-1495.
- [4] Nogaret A, Carlton S, Gallagher B L, et al. Observation of giant magnetoresistance due to open orbits in hybrid semiconductor/ferromagnet devices[J]. Phys.Rev.B, 1997, 55(24): 16037-16040.
- [5] Overend N, Nogaret A, Gallagher B L, et al. Temperature dependence of large positive magnetoresistance in hybrid ferromagnetic/semiconductor devices[J]. Appl.Phys.Lett., 1998, 72(14): 1724–1726.
- [6] Edmonds K W, Gallagher B L, Main P C, et al. Magnetore-

sistance oscillations due to internal Landau band structure of a two-dimensional electron system in a periodic magnetic field [J]. Phys.Rev.B, 2001, 64(4): 041303-041306.

- Zhai F, Guo Y, Gu B L. Giant magnetoresistance effect in a magnetic-electric barrier structure[J]. Phys.Rev.B, 2002, 66 (12): 125305-125309.
- [8] Lu M W, Zhang L D. Large magnetoresistance tunnelling through a magnetically modulated nanostructure[J]. J.Phys: Condens.Matter, 2003, 15(8): 1267–1275.
- [9] Yang X D, Wang R Z, Guo Y, et al. Giant magnetoresistance effect of two-dimensional electron gas systems in a periodically modulated magnetic field[J]. Phys.Rev.B, 2004, 70(11): 115303-115307.
- Papp G, Peeters F M. Giant magnetoresistance in a twodimensional electron gas modulated by magnetic barriers[J]. J. Phys: Condens.Matter, 2004, 16(46): 8275-8283.
- [11] Papp G, Peeters F M. Magneto conductance for tunnelling through double magnetic barriers [J]. Physica E, 2005, 25 (4): 339–346.
- [12] Papp G. Peeters F M. Tunable giant magnetoresistance with magnetic barriers [J]. J. Appl. Phys., 2006, 100(4): 043707-043711.
- [13] Kubrak V, Rahman F, Gallagher B L, et al. Magnetoresistance of a two-dimensional electron gas due to a single magnetic barrier and its use for nanomagnetometry[J]. Appl.Phys.Lett., 1999, 74(17): 2507–2509.
- [14] Vancura T, Ihn T, Broderick S, et al. Electron transport in a two-dimensional electron gas with magnetic barriers [J]. Phys. Rev. B, 2000, 62(8): 5074-5078.
- [15] Matulis A, Peeters F M, Vasilopoulus. Wave-vector-dependent tunneling through magnetic barriers[J]. Phys.Rev.Lett., 1994, 72(10): 1518–1521.
- [16] Papp G, Peeters F M. Spin filtering in a magnetic-electric barrier structure[J]. Appl.Phys.Lett., 2001, 78(15): 2184-2186.
- [17] Papp G, Peeters F M. Spin filtering in a magnetic-electric barrier structure [J]. Appl. Phys. Lett., 2001, 79(19): 3198-3200.
- [18] Lu M W. Spin polarization of two-dimensional electron gas in a hybrid magnetic-electric barrier[J]. Solid State Communications, 2005, 134(10): 683-688.
- [19] Lu M W. Electron-spin polarization in anti-parallel double delta-magnetic-barrier nanostructures[J]. Appl.Surf.Sci., 2005, 252(5): 1747–1753.
- [20] Buttiker M. Four-Terminal Phase-Coherent Conductance[J]. Phys.Rev.Lett., 1986, 57(14): 1761–1764.